

微电子器件-内部目检(单片)测试-百检网

产品名称	微电子器件-内部目检(单片)测试-百检网
公司名称	百检(上海)信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

1 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 2009.1,2014 外部目检、内部目检和结构检查

2 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 2071 外部目检、内部目检和结构检查

3 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 扫频振动

4 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 模拟寿命

5 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 温度循环

- 6 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 盐雾（盐汽）
- 7 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 稳定性烘焙
- 8 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 稳态寿命
- 9 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 老炼
- 10 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 耐湿试验
- 11 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 间歇寿命
- 12 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 随机振动
- 13 《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005 方法1001 低气压
- 14 《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005 方法1010.1 温度循环
- 15 《微电子器件试验方法和程序》 GJB548B-2005 方法1008.1 稳定性烘焙